## อินเตอร์เฟียร์รอมิเตอร์แบบหลักการแยกองค์ประกอบสเปกตรัมของแสง เพื่องานสักษณะเฉพาะทางมาตรวิทยา Dispersive Comb-Spectrum Interferometer Metrological Characterization

### บทนำ

หลักการของอินเตอร์เฟียร์รอเมตริก (Interferometric) นิยมนำมาประยุกต์เป็นเครื่องมือวัด ที่มีศักยภาพสูงใช้กันอย่างกว้างขวางในการวัคระยะที่คงที่ ในจำพวกอินเตอร์เฟียร์รอมิเตอร์ทั้งหลาย นั้น อินเตอร์เฟียร์รอมิเตอร์แบบใช้แสงขาว (White Light) จะเป็นที่น่าสนใจต่อการประยุกต์ใช้งาน ทางด้านอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก อันเนื่องมาจากอินเตอร์เฟียร์รอมิเตอร์แบบใช้แสงขาว เป็น อินเตอร์เฟียร์รอมิเตอร์ที่สามารถติดตั้งส่วนที่เป็นอุปกรณ์เชิงกลและเชิงแสงได้ง่าย ไม่ซับซ้อน มี ความคงทน (robust) เชื่อถือได้ (reliable) และผลการวัดที่ได้ก็ยังเป็นที่ยอมรับ หลักการวัดนี้จะมี ศักยภาพและความแม่นสูง (high-accuracy) ใช้เลเซอร์ไดโอดเป็นแหล่งกำเนิดแสงที่มีราคาต่ำ

ในส่วนของงานวิจัยนี้เป็นเทคนิคอินเตอร์เฟียร์รอมิเตอร์แบบใช้การแยกองค์ประกอบ สเปกตรัมของแหล่งกำเนิดแสงออก (Dispersive Comb-Spectrum Interferometer-DCSI) ใน การวัดก็จะประยุกต์จากการแทรกสอดของแสงแต่ละโหมดขององค์ประกอบสเปกตรัมของแสง พิสัย การวัดที่แน่นอนจะสัมพันธ์กับระยะห่างของสเปกตรัมของโหมดที่อยู่ติดกัน หลักการของอินเตอร์ เฟียร์รอเมตริกยังสามารถรวมเอาเทคนิกการมอดูเลสความถึ่ของกลื่นที่ต่อเนื่องเข้าไป (frequencymodulated continuous-wave) เมื่อต้องการขยายพิสัยการวัดที่กว้างออกไปโดยที่ไม่ทำให้สูญเสีย กวามแม่นของการวัด

ในลำดับต่อไปจะกล่าวถึงทฤษฎีและหลักการวัด องค์ประกอบของระบบวัด และการ วิเคราะห์แหล่งที่มาของความไม่แน่นอน ในส่วนท้ายสุดจะกล่าวถึงการทดลองและผลที่ได้จากการ ทดลองเป็นลำดับต่อไป

### ทฤษฎี

### หลักการวัด

องก์ประกอบของเครื่องมือวัดแสดงตามรูปที่ 1 เมื่อเลเซอร์ ไดโอด (LD) ถูกขับภายใต้กระแส เทรสโฮลที่เหมาะสม ลำแสงจะเข้าสู่ระบบอินเตอร์เฟียร์รอมิเตอร์แบบของไมเคิลสัน (Michelson's Interferometer) โดยผ่านตัวแยกแสง beam splitter (BS1) โดยมีกระจก (RM) เป็นจุดอ้างอิง (Reference mirror) และมีกระจก (SM) สามารถเลื่อนได้ ซึ่งเป็นส่วนที่ใช้สำหรับเป็นแขนวัด หลังจากนั้นลำแสงที่ถูกแยกโดย (BS1) ทั้งสองลำ จะสะท้อนกลับจากกระจกทั้งสองบาน เกิดการ แทรกสอดกันของแสง ลำแสงที่แทรกสอดกันจะเข้าสู่ (BS2) และไปต่อยังเกรตติ้งแยกแสง (DG) โดยผ่านเลนส์ (L1) และ (L2) เกรตติ้งแยกแสง จะถูกวางในตำแหน่งที่ทำให้ลำแสงเกิดการเลี้ยวเบน ในลำดับที่ 2 เดินทางสะท้อนกลับไปในแนวเดิมโดยผ่านเลนส์ทั้งสองอีกครั้งเข้าสู่ (BS2) การติดตั้ง เกรตติ้งแยกแสงเป็นไปตามหลักการติดตั้งของ Littrow (Littrow configuration) [4] หลังจากนั้น จึงตรวจจับสัญญาณที่ออกจาก (BS2) ด้วยกล้อง CCD และวิเคราะห์สัญญาณด้วยคอมพิวเตอร์



รูปที่ 1 แสดงส่วนประกอบของเครื่องวัด

เรากำหนดให้แหล่งกำเนิดแสงเป็น Comb spectrum คือชุดของสเปกตรัมที่ประกอบด้วย หลายๆความถี่นั่นเอง โดยแต่ละโหมดของเลเซอร์จะเป็นไปตามรูปทรงของลอเรซ์น (Lorenzian shape) และสเปกตรัมของเลเซอร์ทั้งหมดจะกระจายแบบเกาส์เชี่ยน (Gaussian distribution) สนามไฟฟ้าปกติทั่วไปของหนึ่งโหมดเลเซอร์จะเขียนแทนด้วยสมการได้ดังนี้ [2]

$$E_{j}(\nu) = \frac{\left(\delta'\nu\right)^{2}}{\left(\delta'\nu\right)^{2} + 4\left(\nu - \nu_{0} - j\Delta\nu\right)^{2}} \exp\left[-\pi\left(j\frac{\Delta\nu}{\delta\nu}\right)^{2} + i2\pi\nu t\right]$$
(1)

เมื่อ  $\nu$  คือ ความถี่เชิงแสง (Optical frequency)

 $v_0$  คือ ความถี่เชิงแสงตรงกลาง (Optical center frequency)

- $\delta v$  คือ ความกว้างของสเปกตรัมที่ครอบคลุมทุกโหมด(The envelope full width of all modes)
- δ'ν คือ ความกว้างของสเปกตรัมของหนึ่งโหมด (The spectrum width of the lasing mode)
- $\Delta \nu$  คือ ความต่างของความถี่โหมดที่อยู่ติดกัน (The frequency difference between adjacent modes)

ถ้ากำหนดให้สนามไฟฟ้าของกลื่นสองขบวนที่แทรกสอดกัน คือ

$$E_{jr}(v) = E_{j}(v) \exp\left[i\frac{4\pi v}{c}s_{r}\right]$$

$$E_{jm}(v) = E_{j}(v) \exp\left[i\frac{4\pi v}{c}s_{m}\right]$$
(2)

เมื่อ c คือ ความเร็วแสง (Speed of light)

 $s_r$  คือ ความยาวของแขนอ้างอิง (The length of the reference arm)

 $s_m$  กือ กวามยาวของแขนวัด (The length of measuring arm)

จากทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะได้สนามไฟฟ้ารวมเป็นผลรวมของสนามไฟฟ้าของคลื่นทั้ง สองเนื่องจากการแทรกสอดกันเป็นไปตามหลักการซ้อนทับ (Superposition) และความเข้มแสงจะ แปรผันตรงกับกำลังสองของสนามไฟฟ้ารวม ดังนั้นจะทำให้ความเข้มแสง I<sub>j</sub> ของโหมดที่ j ของ เลเซอร์เขียนได้เป็น [2], [3]

$$I_{j} = (E_{jr}(v) + E_{jm}(v))(E_{jr}(v) + E_{jm}(v))^{*}$$

$$I_{j} = 2\left(\frac{(\delta'v)^{2}}{(\delta'v)^{2} + 4(v - v_{0} - j\Delta v)^{2}}\right) \exp\left[-2\pi\left(j\frac{\Delta v}{\delta v}\right)^{2}\right] \left[1 + \cos\left(\frac{4\pi v}{c}s\right)\right]$$
(3)

เมื่อ  $s = s_r - s_m$ 

ความเข้มแสงรวมทั้งหมดจะเท่ากับผลรวมของทุกๆ โหมด ดังนั้นจะได้

$$I(\nu) = \sum_{j=-\infty}^{\infty} 2 \left( \frac{(\delta'\nu)^2}{(\delta'\nu)^2 + 4(\nu - \nu_0 - j\Delta\nu)^2} \right) \exp\left[ -2\pi \left( j\frac{\Delta\nu}{\delta\nu} \right)^2 \right] \left[ 1 + \cos\left(\frac{4\pi\nu}{c}s\right) \right]$$
(4)

ในเทอมของฟังก์ชัน  $\cos(4\pi vs/c)$  จะมีระยะ s เป็นพารามิเตอร์สำคัญที่เราสนใจอยู่

สัญญาณหรือความเข้มแสงจริงๆ จะเป็นสัดส่วนกับ *I(v)* ตามสมการที่ (4) แต่ในการ ตรวจจับสัญญาณด้วยกล้อง CCD และประมวลผลสัญญาณด้วยคอมพิวเตอร์นั้น กล้อง CCD จะทำ การชักตัวอย่างสัญญาณ (Sampling) และส่งผ่านข้อมูล (transforms) ที่ตรวจจับได้ไปเป็นสัญญาณ แรงคัน *h* (voltage signal) ซึ่งเป็นฟังก์ชันของเวลา *t*  ดังนั้นสมการที่ (4) จะเขียนใหม่ได้เป็น

$$h(t) = K_1 \sum_{j=-\infty}^{\infty} 2 \left( \frac{(\delta'\nu)^2}{(\delta'\nu)^2 + 4(K_2 t - \nu_0 - j\Delta\nu)^2} \right)^2 \exp\left[ -2\pi \left( j\frac{\Delta\nu}{\delta\nu} \right)^2 \right] \left[ 1 + \cos\left(\frac{4\pi K_2 t}{c}s\right) \right]$$
(5)

โดยที่ก่าของ  $K_1, K_2$  จะเป็นก่ากงที่ที่ได้จากการทคลอง



รูปที่ 2 แสดงภาพที่ได้จากการตรวจจับด้วยกล้อง CCD



ในส่วนของระยะ *s* ที่เราสนใจจากสมการที่ (5) สามารถใช้การประยุกต์ฟูเรียร์ (Fourier transform) [2] เพื่อหาระยะ *s* ได้ ถ้าความกว้างของสเปกตรัม *S'v* ของแต่ละโหมดแคบกว่าความ กว้างของทุกโหมดรวมกัน *Sv* มากๆ เราสามารถสมมุติให้ comb spectrum ของแหล่งกำเนิดแสง เป็นไปตามการชักตัวอย่าง (sampling) ตามฟังก์ชัน

$$f(t) = 2K_1 \cdot \exp\left[-2\pi \left(\frac{K_2 t - v_0}{\delta v}\right)^2\right] \left[1 + \cos\left(\frac{4\pi K_2 t}{c}s\right)\right]$$
(6)

ฟูเรียร์ทรานฟอร์มของฟังก์ชัน f(t) คือ

$$\left|F(i\omega)\right| = \frac{\delta v}{\sqrt{2}K_2} \left\{ \exp\left(-\frac{\delta v^2}{8\pi K_2^2}\omega^2\right) + \frac{1}{2} \left[\exp\left(-\frac{\delta v^2}{8\pi K_2^2}\left(\omega - \frac{4\pi K_2 s}{c}\right)^2\right) + \exp\left(-\frac{\delta v^2}{8\pi K_2^2}\left(\omega + \frac{4\pi K_2 s}{c}\right)^2\right)\right] \right\}$$
(7)

เปรียบเทียบผลการลากเส้น (Plot) ตามฟังก์ชันของสมการที่ (5) และตามฟังก์ชันของ สมการที่ (6) จะได้แผนภาพดังรูปที่ 2 และ ดังรูปที่ 3 ตามลำดับ

จะเห็นว่าความสัมพันธ์ของฟังก์ชันตามสมการที่ (5) นั้นสามารถทำการชักตัวอย่างสัญญาณ ซึ่งจะเป็นไปตามฟังก์ชันของสมการที่ (6) ซึ่งก็คือการ modulated ด้วยฟังก์ชันโคซายย์ (cosine function) การชักตัวอย่างความถี่ ก็คือการเก็บค่าความถี่ของแต่ละโหมดเป็นช่วงๆ จากฟังก์ชันตาม สมการที่ (6) เราสามรถหาระยะ *s* ได้โดยการวัดคาบสัญญาณ *T*<sub>cos</sub> ของเทอมโคซายย์ และประยุกต์ สูตรใหม่เป็น

$$s = \frac{c}{2K_2} \cdot \frac{1}{T_{\cos}}$$
(8)

ถ้าเริ่มต้นให้ l เป็นระยะกล้อง ค่าสัมประสิทธิ์  $K_2$  สามารถเขียนได้เป็น

$$K_2 = \frac{dv}{dl} \cdot \frac{dl}{dt} = K_{dg} \cdot K_{ccd}$$
(9)

เมื่อ  $K_{dg}$  คือ แฟกเตอร์ตัวคูณ (Scale factor) ที่เปลี่ยนระยะความถี่ของแต่ละโหมดไปเป็นการ กระจายของความถี่เชิงแสง และ  $K_{ccd}$  คือ ค่าแฟกเตอร์ที่แปลงสัญญาณจากสเกลเวลา (Time scale) ของกล้องไปเป็นพิกเซลส์ (pixels) ซึ่งค่าของ  $K_{ccd}$  จะขึ้นอยู่กับความถี่ของสัญญาณนาฬิกาของ กล้อง (Camera clock frequency) ถ้าให้  $D_l$  เป็นค่าแฟกเตอร์การแยกเชิงเส้นของแสง (Linear dispersion factor) ของ เกรต ติ้งแยกแสง ค่าของพารามิเตอร์  $K_{ds}$  สามารถเขียนได้เป็น

$$K_{dg} = \frac{1}{D_l} = \frac{d\cos\beta c}{L\lambda_0^2 m}$$
(10)

- เมื่อ d คือ ระยะช่องของเกรตติ้ง (Grating period) L คือ ระยะทางระหว่างกล้องกับเกรตติ้ง (Total distance of the linear camera from the grating)  $\lambda_0$  ความยาวคลื่นแสงตรงกลาง (Center wavelength)
  - $\beta$  มุมเลี้ยวเบนของแสง (Diffraction angle)
  - m ลำคับของการเลี้ยวเบน ในที่นี้เท่ากับ 2 (Diffraction order)

เราสมมุติให้ลำแสงนั้นครอบคลุมตลอคช่วงเซนเซอร์ของกล้อง CCD ดังนั้นในการตรวจจับ สัญญาณสามารถเขียน *K<sub>ccd</sub>* ใหม่ได้เป็น

$$K_{ccd} = \frac{L_{ccd}}{T_{ccd}} \tag{11}$$

เมื่อ  $L_{ccd}$  คือ ระยะบันทึกภาพ (The length of the CCD register) และ  $T_{ccd}$  คือ ช่วงเวลาที่ใช้ใน การสแกนภาพ (The time interval needed to operate one scan of the camera sensor)

# แหล่งที่มาของความไม่แน่นอน (Uncertainty source)

มีสองหัวข้อหลักที่จะกล่าวถึงแหล่งที่มาของความไม่แน่นอนของการวัด หนึ่งก็คือมาจาก แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์และการควบคุมแหล่งกำเนิดแสงโดยตรง สองคือมาจากการติดตั้งอุปกรณ์เชิง แสง (Optical setup) รวมไปถึงการตรวจจับสัญญาณที่แทรกสอดกัน สำหรับแหล่งกำเนิดแสง เลเซอร์นั้นพารามิเตอร์หลักที่ต้องพิจารณาคือความกว้างสเปกตรัม (line width) ของแต่ละโหมด และค่าของความถี่กลางของโหมดการกระจาย สำหรับพารามิเตอร์ทั้งสองตัวนั้น ค่าของกระแสและ อุณหภูมิที่แตกต่างกันยังส่งผลกระทบต่อตัวแปรทั้งกู่ด้วย ในส่วนของการติดตั้งเชิงแสงนั้นเราสมมุติ ว่าระบบอินเตอร์เฟียร์รอมิเตอร์นั้นมีเสถียรภาพและเชื่อถือได้ ดั้งนั้นส่วนที่ต้องพิจารณาก็คือ ผลกระทบของการเลื่อนของการเลี้ยวเบนอันเนื่องมาจากเกรตติ้ง และส่วนประกอบเชิงแสงที่ได้จาก การตรวจจับด้วยกล้อง CCD

การหาค่าความไม่แน่นอนของการวัดนั้นเริ่มจากสมการที่ (8) ซึ่งเป็นค่าของระยะที่วัดซึ่งจะ อยู่ในรูปของฟังก์ชันคาบเวลาที่ถูกวัดเป็น T<sub>cos</sub> เรากำหนดให้การเปลี่ยนแปลงของดัชนีหักเหของ อากาศ (Refractive index) เปลี่ยนไปน้อยมากซึ่งไม่ส่งผลต่อการวัด ดังนั้นความสัมพันธ์ของความ ไม่แน่นอนของการวัดระยะ s เขียนได้เป็น

$$u_r(s) = \sqrt{u_r^2(T_{\cos}) + u_r^2(K_2)}$$
(12)

การกำนวณหาก่าความไม่แน่นอนของ  $T_{cos}$  นั้นทำได้ยากเนื่องจากมันจะขึ้นกับพฤติกรรม ของสัญญาณที่เกิดในขณะนั้นอย่างละเอียด อย่างไรก็ตามเราสามารถประมาณก่าความไม่แน่นอนที่ สัมพันธ์กับเวลาได้โดยการ mapping ความถี่เชิงแสง (Optical frequency) ไปเป็นสเกลเวลาของ สัญญาณกล้อง CCD แทน โดยการแปลงฟูเรียร์ (Fourier transform) ดังนั้นผลของ  $u_r(T_{cos})$ สามารถเขียนใหม่โดยมีก่าเท่ากับอัตราส่วนของ  $u_r(t)/\sqrt{N}$  เมื่อ N คือก่าตัวเลขที่มีนัย (significant) ต่อการกำนวณหา  $T_{cos}$  การหาก่าของ  $u_r(t)$  นั้นตัวแปรที่สำคัญที่มีผลต่อการวัดคือ CCD pixel กล่าวคือความสามารถในการแยกชัดของความถี่ของกล้อง CCD นั่นเอง ความไม่ แน่นอนของการวัด  $u_r(t)$  จะสัมพันธ์กับความไม่แน่นอนของการวัด  $u_r(v)$  การวัดก่าความถี่เชิงแสง ของกล้องจะขึ้นกับความกว้างโหมด (line width)  $\delta'v$  และความสามารถในการแยกชัด (Resolving power) ของเกรตติ้ง  $\delta v_{dg}$  ก่าของ  $u_r(v)$ เป็นผลจากการกระจายของ  $u_r(t)$  จะมีค่าเท่ากับ  $u_r(t)/K_2$ 

เราสามารถคำนวณหาค่าของ  $u_r(K_2)$  จากสมการที่ (9) กับ (11) จะได้

$$K_2 = \frac{d\cos\beta c}{L\lambda_0^2 m} \frac{L_{ccd}}{T_{ccd}}$$
(13)

การกระจายของความไม่แน่นอนของ  $K_2$  เป็น

$$u_r(K_2) = \sqrt{u_r^2(d) + u_r^2(L_{ccd}) + u_r^2(L) + u_r^2(T_{ccd}) + 4u_r^2(\lambda_0)}$$
(14)

แต่ละเทอมของสมการที่ (14) คือพารามิเตอร์ของความไม่แน่นอนของแต่ละตัว ดังนี้  $u_r(d)$ คือความไม่แน่นอนซึ่งขึ้นอยู่กับสัมประสิทธิ์การขยายตัวของเกรตติ้ง  $u_r(L_{ccd})$  ความไม่แน่นอนของ การบันทึกภาพของกล้อง CCD  $u_r(T_{ccd})$  คือความไม่แน่นอนของช่วงเวลาที่ใช้ในการสแกนภาพของ กล้อง CCD  $u_r(L)$  คือความไม่แน่นอนอันเนื่องมาจากสมรรถนะของระบบเชิงกลของการติดตั้ง เครื่องมือ  $u_r(\lambda_0)$  คือความไม่แน่นอนของความยาวคลื่นที่จุดกึ่งกลางซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการขับ เลเซอร์ไดโอด

#### ผลการทดลอง

## สักษณะเฉพาะของเลเซอร์ (Laser Characterization)

การทดลองนี้ใช้เลเซอร์ไดโอดโมเดล KD67004P เลเซอร์ไดโอดถูกขับโดยมีกำลังเชิงแสง (Optical power) 4 mW ที่ 670 nm ตอนแรกนั้นการทดลองจะทำการขับเลเซอร์ไดโอดที่กระแส และอุณหภูมิที่ต่างๆกัน เพื่อหาค่าที่เหมาะสมที่สุด จากการทดลองพบว่าเงื่อนไขที่เหมาะสมต่อการแผ่ รังสี สำหรับมัลติโหมดของแสงขาวที่สังเกต comb-spectrum ได้ดี คือที่กระแสเท่ากับ 43 mA อุณหภูมิของเลเซอร์อยู่ในช่วง 6°C ถึง 14°C และให้กำลังเชิงแสงประมาณ 200 μW สเปกตรัม ของลำแสงที่ได้จากการทดลองแสดงดังรูปที่ 4



รูปที่ 4 แสดงสเปกตรัมของเลเซอร์ไคโอดจากการทคลอง

ในรูปที่ 4 แสดงสเปกตรัมจากการทคลองขับเลเซอร์ไคโอคที่กระแสเท่ากับ 41 mA อุณหภูมิ ของเลเซอร์เท่ากับ 8 °C



รูปที่ 5 แสดงความชัคเจนของฟริ้งเทียบกับความต่างทางเดินแสง

ลักษณะของฟริ้งที่เกิดขึ้นจากการแทรกสอดของแสงอันเนื่องมาจากความต่างของทางเดิน แสงดังรูปที่ 5 แสดงฟริ้งที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นฟังก์ชันกับความต่างของทางเดินแสงของอินเตอร์เฟียร์รอ มิเตอร์ ความต่างของความถี่ของโหมดที่อยู่ติดกัน ∆v สามารถกำนวณได้จากสมการที่ 15 [2]

$$\Delta v = \frac{c}{2\Delta L} \tag{15}$$

เมื่อ ΔL เป็นระยะผลต่างของแขนทั้งสองข้างของอินเตอร์เฟียร์รอมิเตอร์ จากการทคลองตาม รูปที่ 5 สามารถหาค่าของ ΔL เท่ากับ 1.7 mm ที่ความต่างของความถี่ของโหมคที่อยู่ติคกัน Δ*ν* เท่ากับ 88 GHz

### ข้อมูลตัวเลขของการทดลอง (Numerical Case)

ในระดับค่าประมาณของตัวเลขของความไม่แน่นอนของการวัด เราจำเป็นที่จะต้องทราบค่า ของพารามิเตอร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องก่อน เราใช้ข้อมูลตัวเลขจากเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองและจาก ลักษณะเฉพาะของแหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ โดยที่ L เท่ากับ 400 mm, d เท่ากับ 833 nm,  $\lambda_0$  เท่ากับ 670 nm,  $L_{ccd}$  เท่ากับ 13.3 mm,  $T_{ccd}$  เท่ากับ 6 ms,  $\beta$  เท่ากับ 53.5° จากค่าพารามิเตอร์ข้างต้น สามารถคำนวณค่า  $K_2$  เท่ากับ 9.18×10<sup>14</sup> s<sup>-2</sup> ตาราง I แสดงค่าความไม่แน่นอนของแต่ละ พารามิเตอร์ที่ได้ ดังนั้นความไม่แน่นอนมาตรฐานของ  $K_2$  จะได้จากการคำนวณตามสำการที่ (14) เราจะได้ค่าของ  $u_r(K_2)$ เท่ากับ 9×10<sup>-4</sup>

| X <sub>i</sub>  | d                        | $\lambda_{0}$          | L                    | $T_{ccd}$                | $L_{ccd}$          |
|---|--------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| $\frac{1}{K_2} \left  \frac{\partial K_2(x_i)}{\partial x_i} \right $ | $1.2 \times 10^6 m^{-1}$ | $3 \times 10^6 m^{-1}$ | $2.5 m^{-1}$         | $1.7 \times 10^2 s^{-1}$ | $75.2  m^{-1}$     |
| $u(x_i)$  | $8.3 \times 10^{-3} nm$  | 0.16 <i>nm</i>         | 10 µm                | 10 <i>ns</i>             | 0.4 µm             |
| Contribution<br>to $u_r(K_2)$   | 10 <sup>-5</sup>         | $4.7 \times 10^{-4}$   | $2.5 \times 10^{-5}$ | $1.7 \times 10^{-6}$     | 3×10 <sup>-5</sup> |

### ตาราง I แสดงค่าแต่ละองค์ประกอบความไม่แน่นนอนของ $K_2$

ค่าความไม่แน่นอนของ  $u_r(T_{cos})$  ได้มาจากลักษณะเฉพาะของเลเซอร์และความละเอียดของ สัญญาณที่ 800 จุด (N = 800) เราจะได้ค่าความไม่แน่นอนของ  $u_r(T_{cos})$ เท่ากับ  $1.6 \times 10^{-3}$  และ เมื่อคิดค่าความไม่แน่นอนรวม (Combine uncertainty) ตามสมการที่ (12) จะได้ค่าความไม่ แน่นอนรวม  $1.8 \times 10^{-3}$  ของพิสัยการวัดที่ 800  $\mu m$  ประมาณ 1.4  $\mu m$ 

### การวัดระยะ (Distance Measurement)

ระบบเครื่องมือวัดในการทดลองนี้จะถูกสอบเทียบอีกครั้งด้วยอินเตอร์เฟียร์รอมิเตอร์ที่สืบ ข้อนไปยังมาตรฐานนานาชาติ ผลการสอบเทียบแสดงตามรูปที่ 6



รูปที่ 6 แสดงผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดในการทดลองกับค่าจริง

ในผลการสอบเทียบนี้ เลเซอร์ไคโอคถูกขับที่กระแส 42 mA อุณหภูมิของเลเซอร์เท่ากับ 8°C และอุณหภูมิสิ่งแวคล้อมเท่ากับ 22°C ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคลาคเคลื่อนเท่ากับ 1.3 μm



รูปที่ 7 แสดงความไวของเครื่องวัดต่ออุณหภูมิ

ความไว (Sensitivity) ของมิเตอร์วัคระยะเทียบกับอุณหภูมิแสงตามรูปที่ 7 ซึ่งกิดกำนวณมา จากตาราง I ซึ่งจะได้ก่าสัมประสิทธิ์ความไวต่อความยาวกลื่นที่จุดกลาง (λ<sub>0</sub>) ต่ออุณหภูมิของเลเซอร์ เป็น 0.39 nm/°C ก่าเบี่ยงเบนที่กำนวณได้ที่อุณหภูมิของเลเซอร์ตลอดช่วง 8 °C คือ 4.6 μm ซึ่ง ถือว่าเป็นก่าที่ดีเยี่ยมสำหรับการทดลองนี้

### บทสรุป

การวัคระยะโดยเทคนิคอินเตอร์เฟียร์รอมิเตอร์แบบหลักการแยกองค์ประกอบสเปกตรัมของ แหล่งกำเนิดแสง ตามที่ได้อธิบายไปแล้วนั้น ทั้งทฤษฎีและผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า ระบบมี ความเหมาะสมต่อการวัดในพิสัยประมาณ 1 mm โดยมีความไม่แน่นอน 0.18 % เทียบกับค่า มาตรฐาน มีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ไม่ซับซ้อน ใช้แหล่งกำเนิดแสงราคาถูก เหมาะต่อการนำไปประยุกต์ พัฒนาเพื่อใช้งานในระดับอุตสาหกรรมต่อไป

\_\_\_\_\_

### เอกสารอ้างอิง

- U. Minoni, L. Rovati, M. Bonardi, and F. Docchio, Dispesive Comb-Spectrum Interferometer: Metrological Characterization, IEEE J. Instrumentation and Measurement, vol. 48, No. 6, 1999
- [2] L. Rovati, U. Minoni, and F. Docchio, Absolute distance measurement using dispersive comb-spectrum interferometry, J. Opt., vol. 29, p. 121, 1998

[3] Kjell J. Gasvik "OPTICAL METROLOGY", 2<sup>ed</sup>, JOHN WILEY& SON, p. 27-50

[4] M. C. Hutly "DIFFRACTION GRATINGS", Academic Press Inc., p. 38